文章编号: 1004-0609(2014)10-2553-06

Ti/IrO2-SnO2-CeO2 电极的电容特性

邵艳群1,伊昭宇1,娄长影1,朱君秋2,马晓磊1,唐 电1

(1. 福州大学 材料科学与工程学院,福州 350108;2. 厦门理工学院 材料科学与工程学院,厦门 361024)

摘 要:采用热分解法在 360 ℃制备了 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂(摩尔分数)电极,通过 X射线衍射(XRD)、交流阻抗(EIS) 和循环稳定实验分析 CeO₂含量对 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂涂层组织、电容性能、频率响应特性和循环稳定性的影响。 结果表明: CeO₂ 可抑制 IrO₂-SnO₂ 晶化,随 CeO₂含量的增加, IrO₂-SnO₂的晶化程度逐渐下降。含 20% CeO₂电极比电容可达 505.7 F/g, 是同频率下 Ti/IrO₂-SnO₂电极的 3 倍。CeO₂含量不超过 20%时,对电极的传荷电阻 R_{et} 及弛豫时间常数 τ影响较小。经历 6000 次循环后, 10% CeO₂电极电容增加了 34.39%, 20% CeO₂电极电容增加 了 3.45%,显示电极优良的抗电容衰减能力。

关键词:超级电容器;电化学交流阻抗;频率特性;二氧化铱;二氧化铈 中图分类号:TM531 文献标志码:A

Capacitive characterization of Ti/IrO₂-SnO₂-CeO₂ electrodes

SHAO Yan-qun¹, YI Zhao-yu¹, LOU Chang-ying¹, ZHU Jun-qiu², MA Xiao-lei¹, TANG Dian¹

(1. College of Materials Science and Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China;

2. College of Materials Science and Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen 361024, China)

Abstract: Ti/IrO₂-SnO₂-*x*CeO₂ (mole fraction) electrodes with different mole fractions of CeO₂ were obtained by thermal decomposition method at 360 °C. The influences of the CeO₂ content on microstructure and EIS properties of the prepared electrodes were investigated by XRD, EIS and stability test. The results show that the crystallization degree of the IrO₂-SnO₂ oxides decreases with increasing CeO₂ content, which reveal that CeO₂ can inhibit crystallization of IrO₂-SnO₂. The electrode with 20% CeO₂ reaches maximum specific capacitance of 505.7 F/g, which is about three times than that of the IrO₂-SnO₂ binary oxides electrode. When the amount of CeO₂ is less than 20%, the less effect on the transfer resistance (R_{ct}) and relaxation time (τ) can be obtained. After 6000 times cycle, the specific capacitance of the electrode with 10%CeO₂ increases by 34.39% and 20% CeO₂ increases by 3.45%. The electrodes have good cyclic stability.

Key words: supercapacitor; electrochemical impedance spectroscopy; frequency-response characteristic; IrO₂; CeO₂

超级电容器的性能介于传统电容器的性能(超高 功率/低能量密度)和蓄电池/燃料电池的性能(高能量 密度/低功率密度)之间,刚好填补它们的性能间隙, 因此,超级电容器有着广泛的应用的前景^[1]。电极材 料是决定超级电容器性能的关键因素^[2]。活性--过渡金 属氧化物电极材料通过在电极/电解质界面电荷分离 形成双电层电容,或者在电极表面和体相发生高度可 逆的氧化还原反应或吸附脱附过程形成可观的赝电 容,近年来成为超级电容器电极新材料研究开发的重 点对象^[3]。贵金属氧化钌和氧化铱因具有金属导电性、

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(11374053)

收稿日期: 2014-02-28; 修订日期: 2014-06-20

通信作者: 邵艳群, 副教授, 博士; 电话: 0591-22866532; E-mail: yqshao1989@163.com

优异的电化学稳定性和可观的赝电容特性,被认为是 理想的电容材料而受到广泛的关注。尽管贵金属氧化 物有着特殊的性能和较高的理论比电容,但其昂贵的 价格成为实际应用的最大障碍。粗略计算超级电容器 中 90%的成本来源于电极材料^[4],因此,许多研究工 作集中在降低贵金属的用量或提高其利用率等方面。 制备混合氧化物是非常重要的降低贵金属用量的方 法,即向贵金属氧化物中添加第二组元非贵金属氧化 物(如 ZrO2^[5]、SnO2^[6]、CeO2^[7]、MnO2^[8]和 Ta2O5^[9-10] 等)。向贵金属氧化物中加入第二组元氧化物后, 会产 生晶体结构、电子结构、离子间的相互作用等变化, 从而提高电极材料的电学和电催化活性等性能[11-12]。 例如,李贝贝等^[6]研究 SnO₂含量对 IrO₂-SnO₂电极电 容性能的影响,结果表明, SnO₂加入可同时改善 IrO₂ 电极材料的可逆性、快速充放电性能和电荷储存能力。 娄长影等^[7]研究退火温度对 IrO₂-CeO₂电极的影响,结 果表明, CeO₂具有抑制 IrO₂ 晶化的作用, 在合适的温 度下制备的 IrO2-CeO2 具有良好的电荷储存能力和循 环稳定性。由此可见, SnO₂和 CeO₂都有改善 IrO₂电 容性能的作用,若将这两种氧化物同时加入到 IrO2中, 可获得电容性能良好的三元氧化物电极材料。但目前 未见有 IrO₂-SnO₂-CeO₂三元氧化物电极材料的制备及 电容性能的研究报道。鉴于此,本文作者采用热分解 法制备 Ti/IrO2-SnO2-CeO2 电极材料,采用交流阻抗谱 法详细分析 CeO2 含量对 Ti/IrO2-SnO2-CeO2 电极电容 性能的影响。

1 实验

1.1 样品制备

采用热分解法制备 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂(摩尔分数) 电极, IrO₂ 名义载量为 1 mg/cm²。1 mm 厚的工业纯钛 TA2 经去脂、喷沙、10%沸腾草酸溶液刻蚀 2 h,水 洗、干后备用。电极名义成分 Ti/(Ir_{0.3}Sn_(0.7-x)Ce_x)O₂ (0≤x≤0.5),将市售 H₂IrCl₆·nH₂O、SnCl₄·5H₂O 和 Ce(NO₃)₃·H₂O 按金属离子摩尔比溶解于无水乙醇。超 声振荡使之分散均匀形成涂液。在钛基上单面均匀涂 刷,红外光照固化,送入 360 ℃箱式炉中氧化烧结 10 min,出炉冷却、再次涂刷、红外光照固化、360 ℃氧 化烧结,重复数遍,直至涂液用尽。最后在 360 ℃保 温 1 h,出炉空冷。

1.2 样品测试

涂层物相测试在日本理学 Rigaku, Ultimate III 衍

射仪上进行,条件 Cu K_{a1},电压 40 kV,电流 40 mA。 电化学测试采用瑞士万通 AutoLab PGSTAT302N 电 化学工作站。Ag/AgCl 参比电极,大面积 Ti/IrO₂-Ta₂O₅ 阳极为辅助电极,试样为工作电极(测试面积为 1 cm²) 组成三电极测试体系,电解液为 0.5 mol/L H₂SO₄ 水溶 液。辅助电极的面积大,有利于提高被测电极表面电 流均匀性^[13],使用鲁金毛细管、盐桥进行连接,以减 小溶液电阻。电化学阻抗谱在 0.8 V (vs. Ag/AgCl)电位 进行,振幅 10 mV,测试频率范围 0.05 Hz~10 kHz。 循环寿命测试在上海辰华 CHI660D 电化学工作站上 进行,测试电位 0.4~1.0V,扫描速度 100 mV/s。

2 结果与分析

2.1 XRD 分析

图 1 所示为 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂(摩尔分数)电极 XRD 谱。Ti/IrO₂-SnO₂电极在 2θ 为 26.9°、34.1°、52.2° 处出现表征金红石相结构氧化物衍射峰,其位置处于 IrO₂和 SnO₂标准衍射峰峰位之间,说明 IrO₂-SnO₂之 间形成了固溶体^[14]。随着 CeO₂ 含量的增加,金红石 衍射峰逐渐减弱,并在 20°~40°之间出现非晶包,立 方结构 CeO₂ 的衍射峰逐渐明显。当 CeO₂ 含量为 30%(质量分数)时,金红石相衍射峰难以分辨,宽化 CeO₂ 衍射峰很明显。上述结果表明 CeO₂ 有抑制 IrO₂-SnO₂ 晶化的作用。



图 1 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂电极 XRD 谱

Fig. 1 XRD patterns of Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂ electrodes: (a) x=0; (b) x=10%; (c) x=20%; (d) x=30%; (e) x=40%; (f) x=50%

2.2 交流阻抗分析

图 2 所示为 Ti/IrO₂-SnO₂-CeO₂ 电极 Nyquist 图(实 轴 Z_{re}反映电极的阻抗性质,虚轴 Z_{im}反映电极反应过



Fig. 2 Nyquist plots for Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂ electrodes: (a) x=0; (b) x=10%; (c) x=20%; (d) x=30%; (e) x=40%; (f) x=50%

程的容抗性质^[15])。可见在高频区,电极阻抗谱为被压 瘪的半圆,其半径为传荷电阻 $R_{ct}^{[16]}$,表征了超级电容 器功率限制性因素^[17]。随着 CeO₂含量增加, R_{ct} 逐渐 增大,说明 CeO₂ 对电荷的传递有阻碍作用。在中频 区,有一倾角为 45°的直线,称之为 Warburg 阻抗, 取决于氧化物涂层孔隙内电阻的分布情况^[18]。低频

段,阻抗谱近似平行 Z_{im},表现出理想电容特性,出现 电荷饱和。随 CeO₂含量增加,容抗 Z_{im}先减小后增大, 当 CeO₂为 20%时,容抗最小。电容 C 与容抗 Z_{im} 呈反 比(Z_{im}=-1/(2πfC));当 CeO₂含量为 20%时,电容最大, 即电荷储存能力达到最大值。

图 3 所示为 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂电极实部电容 C_{re} 和虚部电容 C_{im} 随频率 f 的变化关系。 C_{re} 说明了电极 随频率变化的电容响应^[15]。在 5 mHz~1 Hz 区间, 20%CeO₂ 电极的比电容值远高于其他电极的。表 1 所 列为频率为 0.01 Hz 时电极的比电容,随 CeO₂ 含量的 增加,电极的比电容先增大后减小,20%CeO₂ 电极的 质量比电容达最大值 505.7 F/g,是 Ti/IrO₂-SnO₂ 电极 (171.3 F/g)的 3 倍。添加 10%和 30%CeO₂ 的电极的比 电容也远高于 Ti/IrO₂-SnO₂ 电极的,说明添加适量的 CeO₂ 可有效提高电极的电荷储存能力。虚部电容 C_{im} 对应于不可逆的能量损失,与离子迁移时的弛豫过程 有关^[15]。弛豫时间常数根据 C_{im} 曲线峰值频率 f_{R} (也称 之为弛豫频率)计算: $r=1/(2\pi f_{R})$ 。弛豫时间常数越小, 电极的快速充放电能力越强,频率响应特性越好。



图3 不同CeO₂含量的Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂电极的电容复平面图

Fig. 3 Complex capacitance of Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂ electrodes

表 1 Ti/IrO₂-SnO₂-xeO₂电极的比电容 *C* 和时间常数 τ Table 1 Specific capacitance(*C*) and time constant(τ) of Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂

<i>x/%</i>	$C/(\mathrm{F}\cdot\mathrm{g}^{-1})$	τ/s
0	171.3	0.075
10	392.3	0.256
20	505.7	0.258
30	389.8	1.659
40	325.5	6.369
50	126	26.539

如表 1 所列,随 CeO₂ 含量增加,弛豫时间常数 逐渐增大,意味着频率响应特征变差。但当 CeO₂ 添 加量不大于 20%时,时间常数均小于 0.26 s,说明 CeO₂ 对电极的快速充放电能力的影响较小。弛豫时间和传 荷电阻与材料成分和结构密切相关。

图 4 所示为 R_{et}与 CeO₂含量的关系图。由图 4 可 看出, CeO₂ 添加量不超过 20%时, R_{et} 保持在较低水 平(≤0.28 Ω), 对电子和质子的迁移阻碍作用小, 具有 较小的弛豫时间; 当 CeO₂含量为 30%时, R_{et}开始迅 速增大。一方面,这可能是由于非晶态结构氧化物增 多导致电阻增大;另一方面, CeO₂含量增加,阻碍了 电子在导电 IrO₂颗粒间的传递。当 CeO₂添加量超过 30%时,这种阻碍作用尤为明显,最终导致 R_{et}迅速增 大,电极的弛豫时间随之增大。



图 4 Ti/IrO₂-SnO₂-*x*CeO₂电极的电荷转移电阻(*R*_{ct})与 CeO₂ 含量关系

Fig. 4 Relationship between charge transfer resistance (R_{ct}) and CeO₂ content in Ti/IrO₂-SnO₂-*x*CeO₂ electrodes

2.3 循环稳定性分析

图 5 所示为 10%与 20% CeO2 电极电容损失率与

循环次数的关系。由图 5 可看出,循环 100 次后,所 对应的电容为 C_0 ,其他循环次数对应的电容为 C_x ,则 电容损失率 $\eta = (C_0 - C_x)/C_0$,损失率为负值则说明电极 储存电荷的能力随循环次数增加而提高。10% CeO₂ 电极在测试范围内电容未出现衰减,且随循环次数增 加,电容值增加。经历 6000 次循环后,比电容上升 34.39%。这是因为初期电极难以浸润的孔隙随循环次 数增加逐渐参与氧化还原反应导致电容增加^[6]。20% CeO₂电极电容也呈现上升趋势,经历 6000 次循环后, 比电容上升 3.45%,说明添加适量的 CeO₂ 可提高电极 的抗电容衰减能力。



图 5 0.5 mol/L H₂SO₄ 水溶液中扫描速度为 100 mV/s 时 Ti/IrO₂-SnO₂-xCeO₂ 电极的电容损失率

Fig. 5 Capacitance loss of Ti/IrO_2 -SnO₂- $xCeO_2$ electrodes in 0.5 mol/L H₂SO₄ solution at scan rate of 100 mV/s

3 结论

CeO₂ 可抑制 IrO₂-SnO₂ 氧化物晶化,晶化程度
 随 CeO₂ 含量增加而逐渐下降,当 CeO₂ 含量超过 30%
 时, IrO₂-SnO₂ 氧化物以非晶结构为主。

2) Ti/IrO₂-SnO₂-CeO₂ 电极的比电容随 CeO₂ 含量 的增加呈先增大后减小趋势, 20% CeO₂ 电极比电容在 *f*=0.01 Hz 时为 505.7 F/g, 是同频率下 Ti/IrO₂-SnO₂ 电 极(171.3 F/g)的 3 倍。

3) CeO₂含量不超过 20%时,对传荷电阻 R_{ct} 及弛 豫时间常数 τ 的影响较小,当含量超过 30%后,会导 致电极电阻急剧增大,并恶化电极的频率响应特性。

4) 经 6000 次循环后, 10% CeO₂ 电极电容增加 34.39%, 20% CeO₂ 电极电容增加 3.45%, 电极有较好 的循环稳定性。

REFERENCES

- LI Xue-liang, XIN Yan, WANG Hua, WANG Hua-lin, WANG Wei-dong, CHENG Xiang-ying. Synthesis and characterization of uniform nanoparticles of γ-Mo₂N for supercapacitors[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2009, 19(8): 620–625.
- [2] SIMON P, GOGOTSI Y. Materials for electrochemical capacitors[J]. Nature Materials, 2008, 7: 845–854.
- [3] LOKHANDE C D, DUBAL D P, JOO O S. Metal oxide thin film based supercapacitors[J]. Current Applied Physics, 2011, 11(3): 255–270.
- [4] KÖTZ R, CARLEN M. Principles and applications of electrochemical capacitors[J]. Electrochimica Acta, 2000, 45(15/16): 2483–2498.
- [5] HE Yun-Nan, ZHU Jun-qiu, ZHANG Teng, WANG Xin, TANG Dian. Effects of composition on the structure and capacitive properties of Ti/(ZrO₂)_x(RuO₂)_{1-x} electrodes[J]. Chinese of Journal of Structural Chemistry, 2013, 32(2): 231–235.
- [6] 李贝贝, 邵艳群, 朱君秋, 唐 电, 吴 波. IrO₂-SnO₂ 涂层电 极材料的电容性能研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2012, 41(11): 2041-2044.

LI Bei-bei, SHAO Yan-qun, ZHU Jun-qiu, TANG Dian, WU Bo. Research on capacitance properties of IrO₂-SnO₂ coating electrode materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2012, 41(11): 2041–2044.

[7] 娄长影,朱君秋,邵艳群,马晓磊,唐 电. 退火温度对 Ti/IrO₂-CeO₂ 电极组织结构与电容性能的影响[J]. 中国稀土 学报, 2014, 32(2): 205-212.

LOU Chang-ying, ZHU Jun-qiu, SHAO Yan-qun, MA Xiao-lei, TANG Dian. Effect of annealing temperature on microstructure and capacitive performance of Ti/IrO₂-CeO₂ electrodes[J]. Journal of the Chinese Society of Rare Earths, 2014, 32(2): 205–212.

- [8] GRUPIONI A A F, ARASHIRO E, LASSALI T A F. Voltammetric characterization of an iridium oxide-based system: The pseudo capacitive nature of the Ir_{0.3}Mn_{0.7}O₂ electrode[J]. Electrochimica Acta, 2002, 48(4): 407–418.
- [9] 朱君秋, 王 欣, 路恒达, 邵艳群, 张 腾, 唐 电. 钛基 RuO₂-Ta₂O₅ 涂层电极材料的电容性能分析[J]. 材料热处理学 报, 2012, 33(7): 122-126. ZHU Jun-qiu, WANG Xin, LU Heng-da, SHAO Yan-qun, ZHANG Teng, TANG Dian. Preparation and capacitance performance of Ti/RuO₂-Ta₂O₅ electrodes[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2012, 33(7): 122-126.
- [10] 朱君秋,路恒达,王欣,张 腾,邵艳群,唐 电.成分配比 对 RuO₂-Ta₂O₅二元氧化物电容性能的影响[J].稀有金属材料 与工程,2013,42(3):555-559.
 ZHU Jun-qiu, LU Heng-da, WANG Xin, ZHANG Teng, SHAO

Yan-qun, TANG Dian. Effect of composition on the structure and capacitive performance of Ti/RuO_2 - Ta_2O_5 electrodes[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2013, 42(3): 555–559.

[11] 王 鑫, 王 欣, 尹倩倩, 吴 波, 林 玮, 唐 电. Ru 掺杂
Zr 基二元氧化物的第一性原理研究[J]. 中国有色金属学报, 2014, 24(5): 1327-1332.
WANG Xin, WANG Xin, YIN Qian-qian, WU Bo, LIN Wei, TANG Dian. First-principles study of Zr-based binary oxide

doped with Ru[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2014, 24(5): 1327-1332.
[12] 刘雪华,邓芬勇,翁卫祥,王 欣,林 玮,唐 电. Ru 掺杂 Sn 基氧化物电极的第一性原理计算[J]. 中国有色金属学报,

2014, 24(5): 1333–1338. LIU Xue-hua, DENG Fen-yong, WENG Wei-xiang, WANG Xin, LIN Wei, TANG Dian. First principles calculation of Ru doping Sn based oxide electrode[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2014, 24(5): 1333–1338.

[13] 朱君秋,王 欣,娄长影,邵艳群,张 腾,唐 电.烧结温 度对热分解制备的 RuO₂ 电容性能的影响[J]. 金属热处理, 2013, 38(8): 65-69.

ZHU Jun-qiu, WANG Xin, LOU Chang-ying, SHAO Yan-qun, ZHANG Teng, TANG Dian. Influence of sintering temperature on capacitive properties of RuO₂ electrodes prepared by thermal decomposition[J]. Heat Treatment of Metals, 2013, 38(8): 65-69.

- [14] RIBEIRO J, ALVES P D, DE ANDRADE A R. Effect of the preparation methodology on some physical and electrochemical properties of $Ti/Ir_xSn_{(1-x)}O_2$ materials[J]. Journal of Materials Science, 2007, 42(22): 9293–9299.
- [15] JANG J H, OH S M. Complex capacitance analysis of porous carbon electrodes for electric double-layer capacitors[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2004, 151(4): A571–A577.
- [16] 梁 逵,陈 艾,叶芝祥. 碳纳米管与活性炭超级离子电容器的频率响应[J]. 功能材料与器件学报, 2002, 8(2): 183-186. LIANG Kui, CHEN Ai, YE Zhi-xiang. Frequency response characteristics of supercapacitors utilizing carbon nanotube and activated carbon electrodes[J]. Journal of Functional Materials and Devices, 2002, 8(2): 183-186.
- [17] PANG H, ZHAO J H, DENG J W, MA Y H, BO Y, LI X R, LI S, CHEN J, WANG W M. Mesoporous uniform ammonium nickel phosphate hydrate nanostructures as high performance of electrode materials for supercapacitors[J]. Cryst Eng Comm, 2013, 13: 5950–5955.
- [18] WEE G, SOH H Z, CHEAH Y L, MHAISALKAR S G, SRINIVASAN M. Synthesis and electrochemical properties of electrospun V₂O₅ nanofibers as supercapacitor electrodes[J]. Journal of Materials Chemistry, 2010, 20(32): 6720–6725.

(编辑 李艳红)